7	
FLAW DETECTOR	
Patent Number:	JP62242852
Publication date:	1987-10-23
Inventor(s):	TAKAZAWA GIICHI
Applicant(s):	MITSUBISHI ELECTRIC CORP
Requested Patent:	<u>JP62242852</u>
Application Number:	JP19860086353 19860415
Priority Number(s):	
IPC Classification:	G01N29/04; G01N21/88
EC Classification:	
Equivalents:	
Abstract	
PURPOSE:To detect both an internal defect and a surface defect of a material to be inspected by providing a sensor with ultrasonic vibrators and an infrared detector and using both ultrasonic waves and light. CONSTITUTION:The sensor 11 which has a space part A in the center is provided with plural ultrasonic vibrators 12 arrayed in a plane opposite the material 4 to be inspected which moves in a line. Further, the infrared detector 15 which photodetects radiant infrared rays from the material 4 to be inspected which is heated by a heater 7 is provided at the space part A. Then, electric pulses are supplied to the ultrasonic vibrators 12 from a transmission part 2, and echo signals from the object material 4 are detected by the ultrasonic vibrators 12, whose reception signals are inputted to an internal defect detection part 6 through a reception part 5 to detect the internal defect of the object material 4. The infrared detector 15 which photodetects the radiant infrared rays from the heated surface of the objective material 4, on the other hand, inputs its output signal to a surface detect detection part 17 after amplification 16, and the signal is processed to detect the surface defect of the objective material 4.	

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 242852

⑤Int Cl.⁴

識別記号 庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)10月23日

G 01 N 29/04 21/88 N-6752-2G A-7517-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称 探傷装置

②特 顋 昭61-86353

20出 願 昭61(1986)4月15日

⁶ 砂発 明 者 高 澤 義 一 鎌倉市上町屋325番地 三菱電機株式会社鎌倉製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

现代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

明 細 4

1. 発明の名称

探傷装置

2 特許請求の範囲

中央に空間部を有し、かつラインを移動する被検材に対向するように複数個の超音波振動子が面状に配列されたセンサと、上記センサを構成ある超音波振動子に電気パルスを与え、超音波振動子に電気パルスを与え、超音波振動子で受信した被検材からのエコー信号を受信した被検材からのエコー信号を受信加熱された空間が大力を表現した。上記を対けられた空間がに導入される被対表面からの放射赤外線を受光力をがある。上記送受信部で受信した被検材のエコー信号を処理して被検材内部の欠陥を検出する表面を知過して被検材表面の欠陥を検出する表面を発展してとを停祉とする探傷装置。

1. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

との発明は超音波と光を利用して被検材表面と

内部に存在する欠陥を検出する探傷装置に関する ものである。

[従来の技術]

ラインを移動する被検材を非破壊で検査する装置として超音波探傷装置。および誘導加熱器と赤外線スキャナを組合せた表面欠陥探傷装置がある。

第2 図は一般的な超音放探傷装置を示す図であり。図において。(1)は同期部。(2)は送信部。(3)は探触子。(4)は被検材。(5)は受信部。(6)は内部欠陥検出部。Pは被検材(4)の内部に存在する欠陥である。

上記の超音波探傷装置は以上のように構成され、同期部(1)からの何期信号により送信部(2)が駆動されてその電気出力ペルスは探触子(3)に印加され、超音波ペルスに変換されるとともに図示していない接触媒体を介して被検材(4)に投入される。もし被検材内部に欠陥すがあれば超音波ペルスは欠陥すて反射され、また底面からも反射されて再び探触子(3)にもどり、上記各超音波エコーは電気ペルスに変換され受信部(5)によつて増幅されて欠陥検

出部(6)に与えられる。欠陥検出部(8)は所定時間内 に得られた受信部(3)の出力レベルを番単レベルと 比較し、基単レベルより大きいとき欠陥有りと判 定する。

第3図は一般的な製面欠陥探傷装置を示す図であり、図において、4月は被検材、(7月は要面加熱器、18月は赤外線スキャナ。19月は映像処理部、10日赤外線スキャナ(8)に用いられ、赤外線を検出する赤外線検出器であり、赤外線検出業子(10a)とレンズ(10b)とから模成されている。

上記の表面欠陥探傷装置は以上のように構成され、例えば被検材(4)の表面を誘導加熱装置等の表面加熱器(1)で加熱すると、被検材(4)の表面に存在する凹状傷(ワレ傷)や凸状傷(ヘグ傷)等の欠陥が大陥のは熱伝導状態や熱ふく射状態が欠陥の存在しない領域と異なるために欠陥部の温度が周辺部より高くなることが知られている。徒つて表面面加熱後の被検材(4)の表面を赤外線スキャナ(8)で走査映像し、映像処理器(9)で信号処理して信号の高い部分を検出することによって、

とにより被検材の内部欠陥と表面欠陥を共に検出 できる探傷装置を得ることを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

〔作用〕

この発明においてはセンサを構成する複数個の 超音振動子とセンサの空間部に位置する赤外線検 欠陥部を検出できるのである。

また前記赤外線検出器のは赤外線検出業子(10a) 及び赤外線を受光するレンズ(10b)とを有し、被 検査材(4)の表面からふく射される赤外線は上記レ ンズ(10b)を透過して上記赤外線検出業子(10a) にて検出される。

従つて。前記映像処理器(I)は、前記赤外級検出器(I)による検出信号を増幅し、例えばある判定レベルと比較することにより欠陥部を検出していた。

[発明が解決しようとする問題点]

ところで上記の超音波探傷装置は被検材の内部 欠陥検出用として有効であるが、製面欠陥につい ては検出困難である。これに対して製面欠陥探傷 装置は製面欠陥検出用として有効であるが、内部 欠陥については検出困難である。

従つて被検材の内部欠陥および裏面欠陥を共に 検出できることがとの非破壊薬界において強く望 まれていた。

この発明はこのような要望に応えるためになされたものであり、超音波および光を共に用いると

出器を用いて被検材の内部欠陥からのエコー信号 と被検材表面から放射される赤外線を受信し、被 検材の内部欠陥および表面欠陥を検出する。

[実施例]

第1図はこの発明の一実施例を示す探傷装造のブロック図であり、第1図において、(1)(2)(4)(5)(6)(7)は上記従来装置と何じものである。即はセンサであり、中央に空間部Aを有し、ラインを移動器・中央に空間部Aを放放個の超音波が面状に配列されている。以は上記センカの超に配列されている。以は上記センカの形に配列されている。以は上記センカのに受けられ、各撮動子ので変換。以は空間部Aを受けられ、被検材(4)表面から放射される配とで変換がAルスを収集する分波器、以は空間部Aを受けられ、被検材(4)表面から放射される赤外線を付けられ、と記したより受光されたかり受けられ、上記により受光された赤外線検知業子、即は増幅器、切ける赤外線検知業子、即は増幅器、切ける形の検出のである。

なお各扱動子四には例えば分波器回により電気 パルスが供給される場合に所定の超音波パターン

特開昭 62-242852 (3)

を形成するように予じめ位相制 脚された信号が供給される。

との発明は以上のように構成されているからセ ンサロを構成する振動子四に送信部四からの世気 パルスを分波器はを介して供給すると振動子のは 買気パルスを超音波に変換し、その超音波を被検 材(4)に投入する。被検材(4)の内部に欠陥があると その欠陥から超音波が反射し、そのエコー信号は 再び扱動子口にもどり、意気パルスに変換された 後受信部(5)を介して内部欠陥検出部(6)へ入力し。 欠陥の有無が検出される。一方加熱器(7)により加 熱された被検材(4) 袋面からの赤外線はセンサロの 空間部 A に設けたレンズ C4 で受光され、赤外級検 知業子49に導びかれる。もし被検材(4)の表面に凹 状態や凸状傷の欠陥部がある場合は被検材(4)の欠 陥部では熱伝導状態や熱放射状態が欠陥の存在し ない領域と異るため、欠陥部に熱が集中し温度が 周辺より上昇するのを利用して赤外級検出業子四 にて被検材(1)の正常部と欠陥部の赤外線放射感度 を検出すれば欠陥有無を検出できる。

従つて赤外線検出業子は9の出力信号を増幅器は を介して表面欠陥検出部は70に入力することにより 表面欠陥を検出できる。

[発明の効果]

この発明によれば被検材の表面欠陥と内部欠陥 を共に検出できるので、被検材の種類によつて探 傷装置を選択する必要がなくなるという効果があ る。

4. 図面の簡単な説明

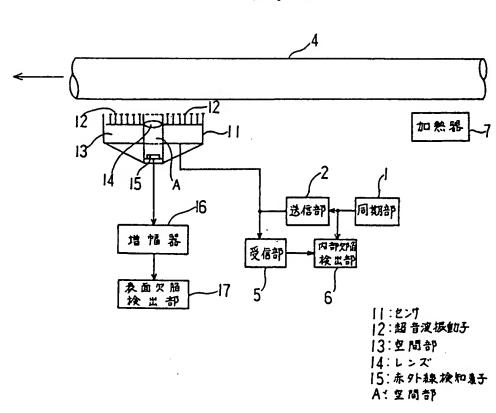
第1図はこの発明の一実施例を示す探傷装置の プロック図。第2図および第3図は従来から用い られている探傷装置を説明するための図である。

図において、(2)は送信部、(4)は被検材、(5)は受信部、(6)は内部欠陥検出部、(7)は加熱器、(3)はセンサ、(2)は超音波振動子、(4)はレンズ、(2)は赤外線検知業子、(3)は装面欠陥検出部、Aは空間部である。

なお図中同一あるいは相当部分には同一符号を 付して示してある。

代理人 大 岩 增 堆

第 1 国



特開昭 62-242852 (4)

